## 科学研究費助成事業

研究成果報告書

平成 27 年 6 月 2 4 日現在 機関番号: 13201 研究種目: 基盤研究(C) 研究期間: 2011~2014 課題番号: 23510120 研究課題名(和文)鎖状分子を基本構造とするTeナノ粒子の階層構造と光学特性 研究課題名(英文)Hierarchical structures and optical properties of tellurium nanoparticles that have the chain structures as the primary structure

池本 弘之(Ikemoto, Hiroyuki)

研究代表者

富山大学・大学院理工学研究部(理学)・教授

研究者番号:20262496

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,300,000円

研究成果の概要(和文): 共有結合で結ばれた2配位鎖状構造を基本構造とし、基本構造間の相互作用により2次構造をとるTelに関して、そのナノ粒子の構造・物性に関する研究を行った。特に、液体窒素温度で試料を作製し、そのまま構造測定を行なった。Teナノ粒子では、基本構造が残存しながら、Teナノ粒子が小さくなるにつれて共有結合が強くなる。これに対して、2次構造は崩壊することを明らかにした。シリコン基板上に作製したTeナノ粒子は、半楕円球の 形状をしている。

研究成果の概要(英文): The structures and properties of tellurium which has two-folded chain structures and second order structure were investigated. In order to clear the properties the Te nanoparticles were produced and measured at the liquid nitrogen temperature. The primary structure is preserved even in the nanoparticles, but the covalent bond length shortens. However, the secondary structure collapses. The Te nanoparticles deposited on Si substrate have hemispheroid shape.

研究分野:ナノサイエンス

キーワード: ナノ粒子 階層性 鎖状分子

2版

1. 研究開始当初の背景

ナノメートルサイズの領域に確固たる構 造をもち、かつその階層構造が物性発現の起 源になっている系が、ナノテクノロジーの発 展に伴って精力的に研究されている。

一般的に研究されている金属元素、あるい はシリコン・ゲルマニウムのナノ粒子とは異 なり、1 次構造と多次構造という異なる結合 様式を有する元素のナノ粒子は、階層性に由 来する構造や物性を有する。我々は、V 族や VI 族において、層状・鎖状構造を基本構造と し、階層構造を有する元素のナノ粒子を研究 している。Te ナノ粒子では、基本構造が残存 しながらも共有結合が強くなるのに対し、2 次構造が弱くなることを明らかにした<sup>1</sup>。さ らに、基本構造間の相互作用によって2次構 造ができるだけでなく、逆に2次構造が基本 構造に影響していることを見いだした。<sup>2</sup>

我々の研究は、新しいナノ粒子研究として 注目されており、Photon Factory Activity Report 2007 の Highlights、KEK <u>ホームペ</u> <u>ージトップの News@KEK(2008.2.28)</u>で紹介 された。

研究の目的

階層性を有するナノ粒子の構造と物性を 明らかにするために、2配位鎖状構造を基本 構造とし、鎖間相互作用により2次構造をと る Te のナノ粒子を研究対象とする。その特 徴を明らかにするために、液体窒素温度で試 料作製と構造解析を、液体窒素温度に保持し たまま連続して行う。

Te ナノ粒子の形状・サイズ、粒子間の相互 作用、共有結合の強さも検討する。

研究の方法

(1)液体窒素温度における、その場試料作製・XAFS 測定(X線吸収微細構造)

アモルファス成分を含む Te ナノ粒子の特 徴を明確にするために、液体窒素温度で Te ナノ粒子を作製し、液体窒素温度に保ったま ま XAFS 測定(X線吸収微細構造)を行った。

真空蒸着装置をビームラインに設置し、試料作製後にそのままビームラインで XAFS 測 定を行なった。

TeのK吸収端のXAFS 測定は、K吸収端を 高エネルギー加速器研究機構の PF-AR-NW10A で行った。

(2) GISAXS(微小角入射 X 線小角散乱)

高エネルギー加速器研究機構の PF-BL6A で、
 光学研磨したシリコン基板上に蒸着して作
 製した Te ナノ粒子の GISAXS 測定を行った。
 (3) ラマン分光

室温で Te と NaCl の多層膜を作り、粉末 X 線回折実験用のキャピラリーに封入した試 料を測定した。ラマン分光計は、日本分光の NRS7100 を用いた。

4. 研究成果

(1) Te ナノ粒・アモルファス Te の局所構

造

液体窒素温度で作製した Te ナノ粒子・ア モルファス Te を、温度を液体窒素温度に保 ったまま、XAFS 測定を行なった。図1に、液 体窒素温度でのその場蒸着・XAFS 測定で得ら れたアモルファス Te の動径分布関数を示す。 3.0Å付近のピークは鎖内最近接の共有結合、 3.5Å付近のピークは鎖間最近接に対応する。

結晶 Te と比較すると、アモルファス Te の 共有結合のピーク高さは若干減少している が、共有結合の長さは 0.6Åも短くなっている。 一方、第二ピークは大きく減少している。こ れらは、アモルファス Te において、鎖内共 有結合は短くなるものの 2 配位共有結合は 基本的に残存していることを示唆している。 鎖間のピークが大きく減少していることは、 鎖間相関が大きく崩れていることを示唆し ている。結晶とは異なり、アモルファスは長 距離秩序がない。これらの結果は、アモルフ ァス Te では、基本構造の 2 配位共有結合鎖 は残存するが、鎖間相互作用は消失すること を示唆している。

図2は、室温で作製した Te ナノ粒子と、 液体窒素温度でのその場蒸着・XAFS 測定の Te ナノ粒子に関して、Te 層の平均膜厚に対 する共有結合の結合長をプロットしたもの である。液体窒素温度の Te ナノ粒子の共有 結合長が、室温作製の試料に比べて非常に短 いことが特徴的である。また、液体窒素温度 のその場蒸着・XAFS 測定試料でも、サイズに 依存した転移が生じている。

図3は、吸収端近傍の XANES 領域を、結晶 Te、アモルファス Te、Te ナノ粒子で比較し たものである。1.8Å<sup>-1</sup>と3.0Å<sup>-1</sup>付近に特徴が 表れている。結晶 Te では、1.8Å<sup>-1</sup>にピークが 見え、3.0Å<sup>-1</sup>付近のピークが2つに分かれて いる。一方、Te ナノ粒子・アモルファス Te では、1.8Å<sup>-1</sup>付近はショルダーであり、3.0Å <sup>-1</sup>付近はひとつのピークになっている。この ことは、Te ナノ粒子とアモルファス Te の中 距離秩序が近いことを示唆している。アモル ファス Te と同様に、Te ナノ粒子でも鎖間相 互作用が崩壊すると考えている。

(2) ラマン測定

図4に結晶 Te と Te0.5nm のラマンスペク トルを示す。結晶 Te のラマンスペクトルに おいては、E(1)(91.5cm-1)、A1(119.6cm-1)、 E(2)(139.9cm-1)がある。結晶 Te に比べて、 Te0.5nm のラマンスペクトルでは、A1モード と E(2)モードのピークが、1.8cm<sup>-1</sup> 高波数側 にシフトする。また 90cm<sup>-1</sup>付近のピーク強度 が減少するが、100cm<sup>-1</sup>付近のピーク強度が増 加する。鎖内の伸縮振動である A1モードの ピーク位置は、Te ナノ粒子のサイズが小さく なるにつれて高波数側にシフトする。このこ とは、鎖内の共有結合が強くなっていること を示唆し、XAFS 解析の結果と一致する。

(3)微小角入射 X線小角散乱(GISAXS)
 Te ナノ粒子の GISAXS パターンを図5に対数表示で示す。Si 基板に平行方向を q<sub>v</sub>、基板

に垂直方向を $q_z$ とする。全体的に円弧上のパ ターンを示しているが、 $q_y$ 方向への翼状の振 動ピークや、 $q_y = 0.2 \text{nm}^{-1}$ で $q_z$ 方向への縦長 の振動が特徴的である。

FitGISAXS を用いて、Te ナノ粒子の形状・ サイズなどを解析した。半楕円球状体が、全 体的な円弧上のパターンや、 $q_z$ への振動など、 Te ナノ粒子の GI-SAXS パターンを最も再現し た。

<引用文献>

[1] H. Ikemoto and T. Miyanaga, Phys.

Rev. Lett., 99(2007)165503

[2] H. Ikemoto, A. Goyo, T. Miyanaga, J. Phys. Chem. C **115** (2011) 2931-2937

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 4件)

① <u>H. Ikemoto</u> and <u>T. Miyanaga</u>, Local structure of amorphous tellurium studied by EXAFS、 The Journal of Synchrotron Radiation、 21 ( 2014 ) 409-412、 doi:10.1107/S1600577513032748、査読有 ②<u>H. Ikemoto</u>, T. Watanabe, and <u>T. Miyanaga</u>、 EXAFS study of the local structure of Bismuth film deposited at liquid nitrogen temperature、 e- Journal of Surface Science and Nanotechnology、 2013 (11) 110-112、 http://dx.doi.org/10.1380/ejssnt.2013.1 10、査読有

〔学会発表〕(計 13件)

- H. Ikemoto 、 The structures and properties of Te nanoparticles、 The Symposium on Phase Change Oriented Science 2014、2014年12月04日、浜名 湖ロイヤルホテル(静岡県浜松市)
- 2 <u>H. Ikemoto</u>, S. Fujita, T. Watanabe, <u>T.</u>

<u>Miyanaga</u>、Structures of Amorphous Te and Te Nanoparticles Deposited at Liquid Nitrogen Temperature、ICANS 25、 2013 年 08 月 21 日、Toronto, Canada

- ③ <u>H. Ikemoto</u> and <u>T. Miyanaga</u>, Hierarchic Structure and Covalent Bond of Tellurium Nanoparticles、ISSPIC16、 2012 年 07 月 22 日、Leuven、ベルギー
- ④ <u>H. Ikemoto</u>, A. Goyo, Y. Okuda, and H. Maekawa, Size Dependence of the Lattice Parameters of Tellurium Nanocrystals, 2nd NanoToday, 2011/12/13, Hawaii、アメリカ

〔図書〕(計 0件)

〔その他〕 ホームページ等

6. 研究組織

(1)研究代表者
 池本 弘之(IKEMOTO, Hiroyuki)
 富山大学・大学院理工学研究部(理学)・
 教授
 研究者番号: 20262496

(2)研究分担者

宮永 崇史(MIYANAGA, Takafumi)弘前大学・理工学研究科・教授研究者番号: 70209922

小田 竜樹 (ODA, Tatsuki)金沢大学・数物科学系・教授研究者番号: 30272941

中村 和磨 (NAKAMURA, Kazuma)
九州工業大学・工学 (系)研究科 (研究院)・
准教授
研究者番号:60525236



図1 結晶 Te(黒線)とアモルファスTe(赤線」の動径分布関数



図2 最近接原子間距離の Te 平均膜厚 依存性。赤:液体窒素温度作製、黒:室 温作製



図4 結晶 Te(青)と Te0.5nm(赤)のラマ ンスペクトル



図5 Teナノ粒子の GISAXS パターン



図3:XANES スペクトルの比較。黒線: 室温蒸着(結晶 Te)、赤線:液体窒素温 度蒸着(a-Te)、青点線:Te ナノ粒子